

# CMOS二级运放电路补充

- ◆ 相位裕量
- ◆ 极点分离技术（电容 $C_c$ 密勒补偿作用）
- ◆ 设计方程

# 负反馈放大器的稳定性

放大器传递函数，  
或开环增益

$$\frac{V_o(s)}{V_d(s)} = a(s)$$

反馈网络传递函数

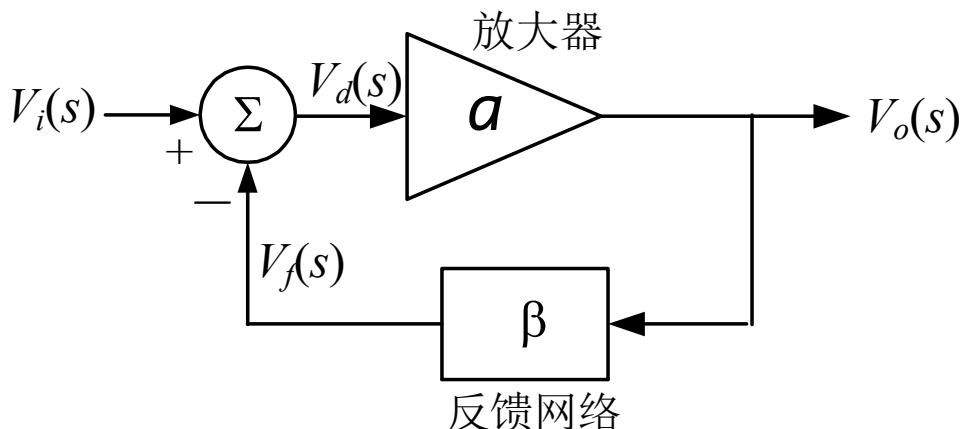
或反馈系数

$$\frac{V_f(s)}{V_o(s)} = \beta(s)$$

反馈放大器传递函数，

或闭环增益

$$A_f(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{a(s)}{1 + a(s)\beta(s)} = \frac{a(s)}{1 + T(s)}$$



$$T(s) = a(s)\beta(s) \text{ 称为环路增益}$$

令  $s=j\omega$ ，就得到相应量的频率特性

$$A_f(j\omega) = A_f(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{a(j\omega)}{1 + T(j\omega)}$$

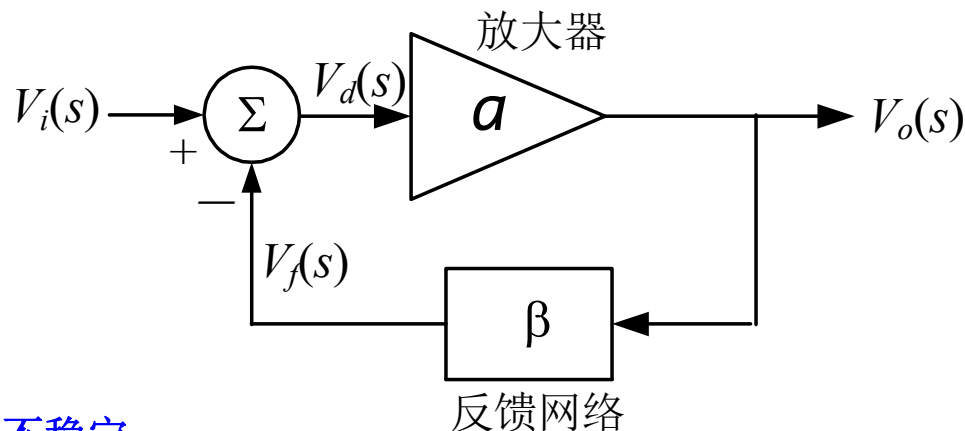
$$T(j\omega) = T(s) \Big|_{s=j\omega} = |T(j\omega)| \angle \varphi(j\omega) \quad \text{式中} \quad \angle \varphi(j\omega) = \arg(T(j\omega))$$

# 负反馈放大器的稳定性

$$A_f(j\omega) = \frac{a(j\omega)}{1 + T(j\omega)}$$

如果  $T(j\omega) = 1e^{\pm j\pi}$

闭环增益  $A_f(j\omega) \rightarrow \infty$  ，系统将不稳定。



以下两种情况闭环增益为有限值，系统是稳定的。

(1)当  $|T(j\omega)| = 1$  ， 或  $|T(j\omega)| = 0dB$  时，  $\arg T(j\omega) < \pi$

(2)或当  $\arg T(j\omega) = \pm\pi$  时， 而  $|T(j\omega)| < 1$  ， 或  $|T(j\omega)| < 0dB$

# 相位裕量与增益裕量

系统稳定的两种情况

(1) 当  $|T(j\omega)| = 1$  , 或  $|T(j\omega)| = 0dB$  时,

$$\arg T(j\omega) < \pi$$

当  $|T(j\omega)| = 1$  时, 相位裕量

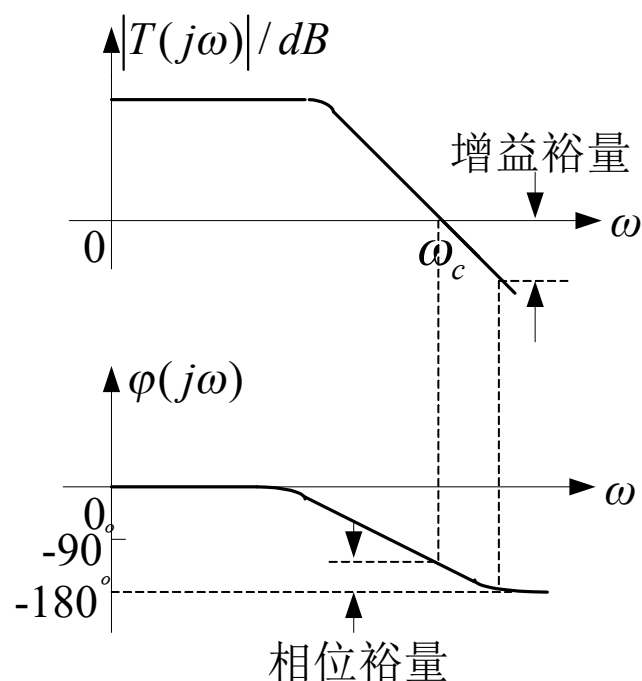
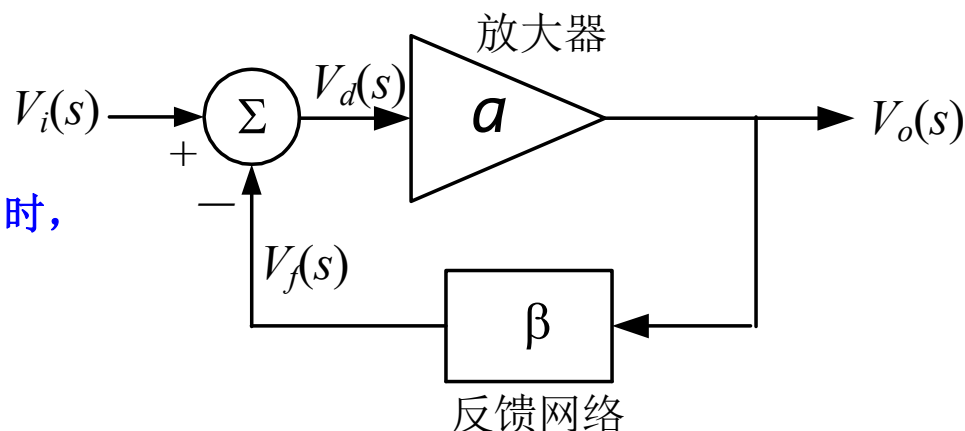
$$\varphi_m = 180^\circ - |\arg(T(j\omega))| > 45^\circ$$

(2) 或当  $\arg T(j\omega) = \pm\pi$  时, 而

$$|T(j\omega)| < 1 \quad , \quad \text{或} \quad |T(j\omega)| < 0dB$$

当  $\arg(T(j\omega)) = \pm\pi$  时, 增益裕量

$$G_m = -20 \lg |T(j\omega)| > 0dB$$



# 一阶系统绝对稳定

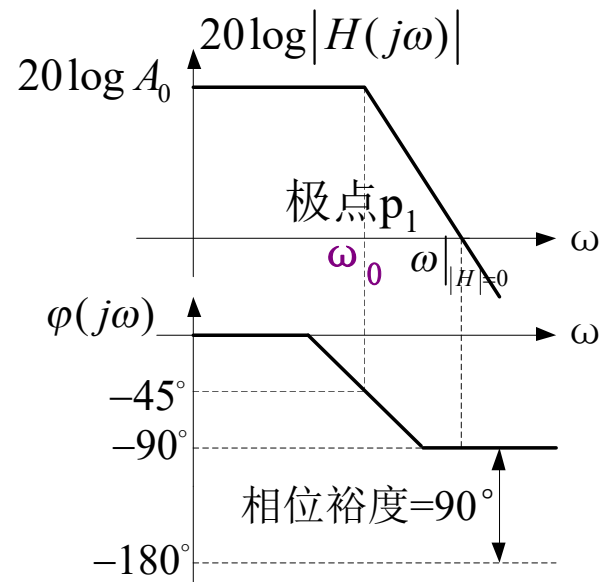
一阶系统  $H(s)\big|_{s=j\omega} = \frac{A_0}{1 + j\omega / \omega_0}$

相位裕度至少 $90^\circ$ ，系统稳定

$$\omega = 0 \rightarrow |H(j\omega)| = A_0, \quad \varphi(j\omega) = 0$$

$$\omega = \omega_0 \rightarrow |H(j\omega)| = A_0 / \sqrt{2}, \quad \varphi(j\omega) = -45^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty \rightarrow |H(j\omega)| = 0, \quad \varphi(j\omega) = -90^\circ$$



# 二阶系统稳定性

## 二阶系统

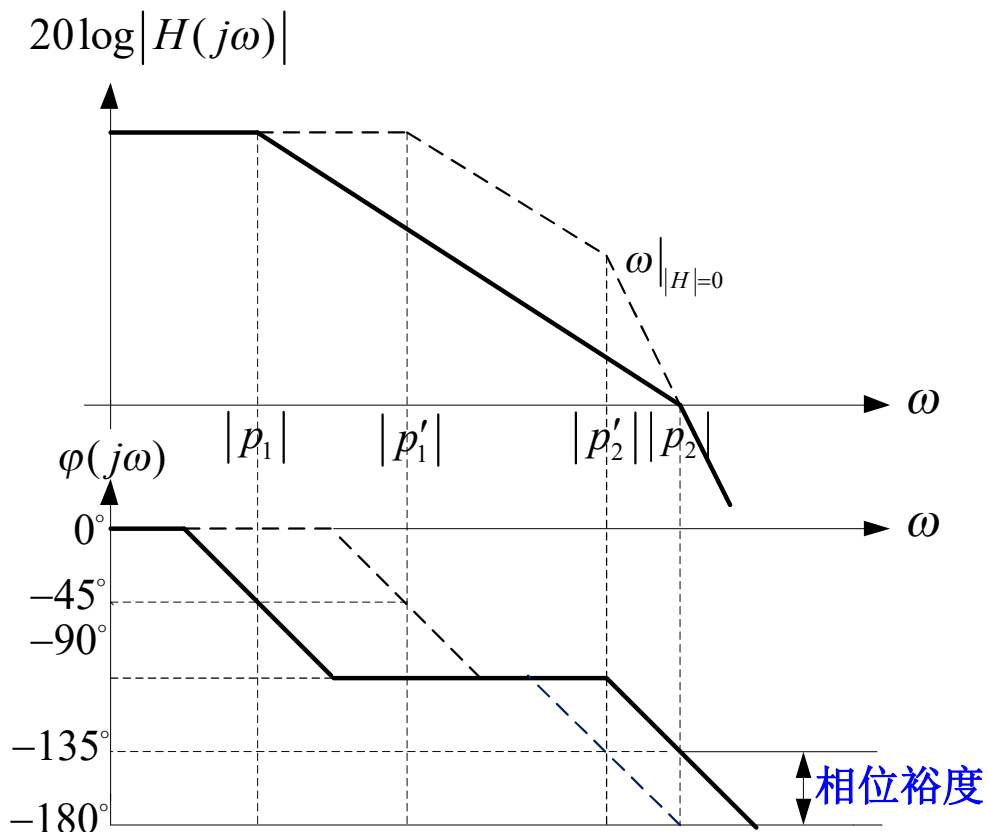
$$H(s)\Big|_{s=j\omega} = \frac{A_0}{(1 + j\omega / \omega_{01})(1 + j\omega / \omega_{02})}$$

当  $\omega\big|_{|H|=0}$  落在两极点频率  $\omega_{01}$ 、 $\omega_{02}$

之间，系统相位裕度大于 $45^\circ$ ，  
系统才是稳定的。

虚线所示系统，极点频率为  $|p'_1|$ 、 $|p'_2|$  表示， $\omega\big|_{|H|=0}$  的点落在两极点频率外，没有相位裕量，系统不稳定

实线所示系统，极点频率为  $|p_1|$ 、 $|p_2|$  表示， $\omega\big|_{|H|=0}$  的点刚好落在两极点频率之间，相位裕度等于 $45^\circ$ ，系统稳定



# 极点分离补偿技术

实线所示的是未经补偿的系统波特图。

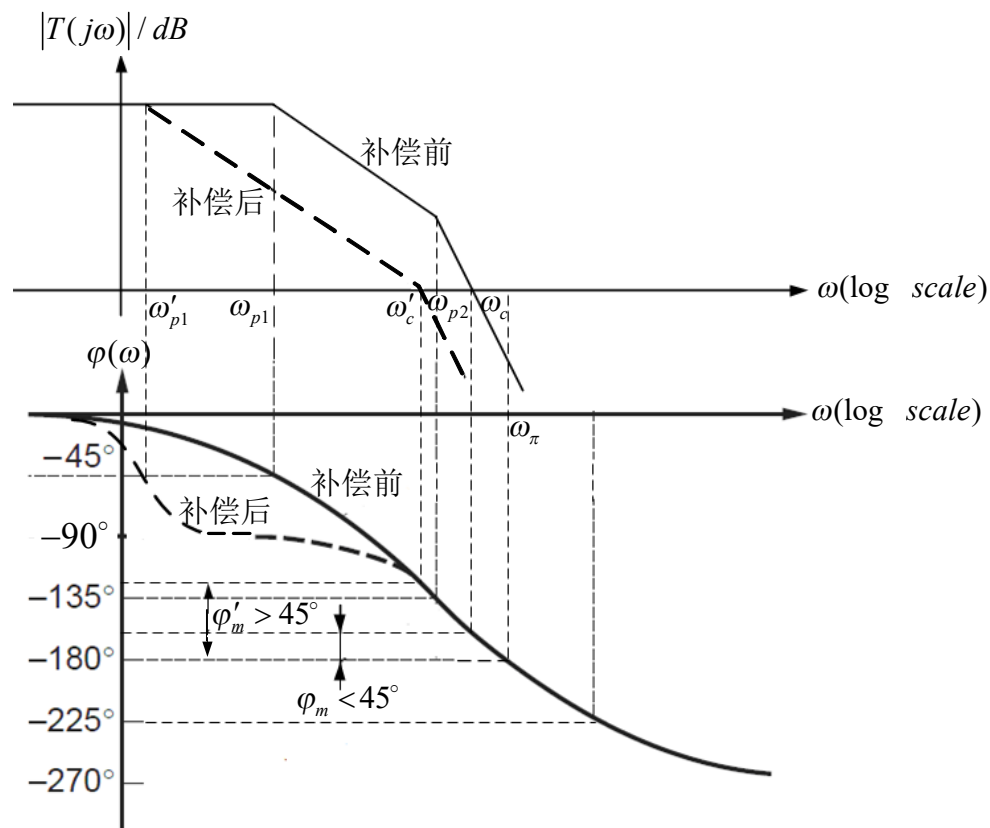
从相频特性可知这是有3个极点的系统，第3个极点频率较高，幅频特性没有反映出来。增益交点频率 $\omega_c$ 不在两极点频率 $\omega_{p1}$ 与 $\omega_{p2}$ 之间，比 $\omega_{p2}$ 还大，即 $\omega_c > \omega_{p2}$ ，因而图中指示的相位裕度 $\phi_m < 45^\circ$ 。

极点分离补偿技术的基本思想是，采取某种措施使第1极点(主极点 $\omega_{p1}$ )向左移到 $\omega'_{p1}$ ，此时系统的

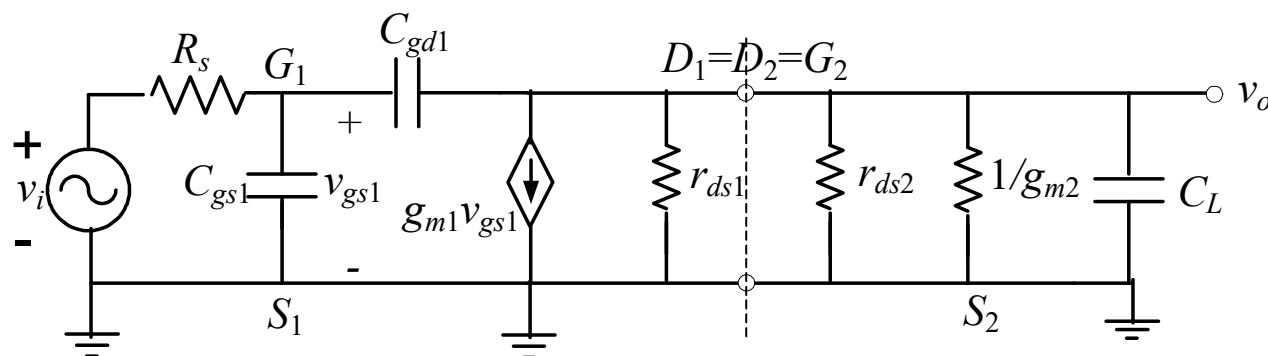
波特图如图中的虚线所示。采取补偿技术后，增益交点频率 $\omega'_c$

移到 $\omega'_{p1}$ 与 $\omega_{p2}$ 之间，相位裕度 $\phi'_m > 45^\circ$ ，系统稳定。

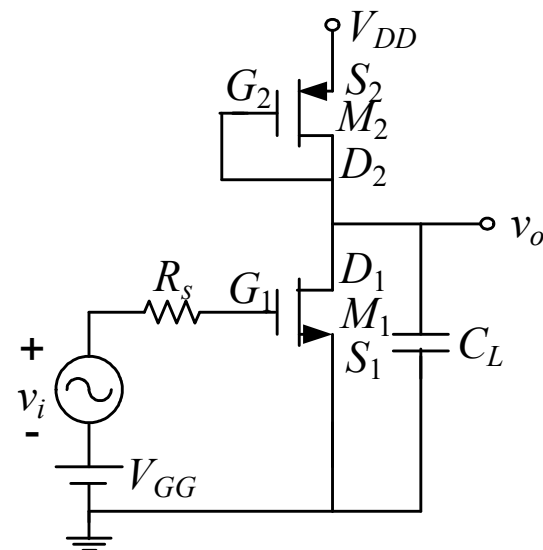
因为这种补偿技术使两极点之间的间距更大，故称之为极点分离补偿。



# 共源放大电路高频响应

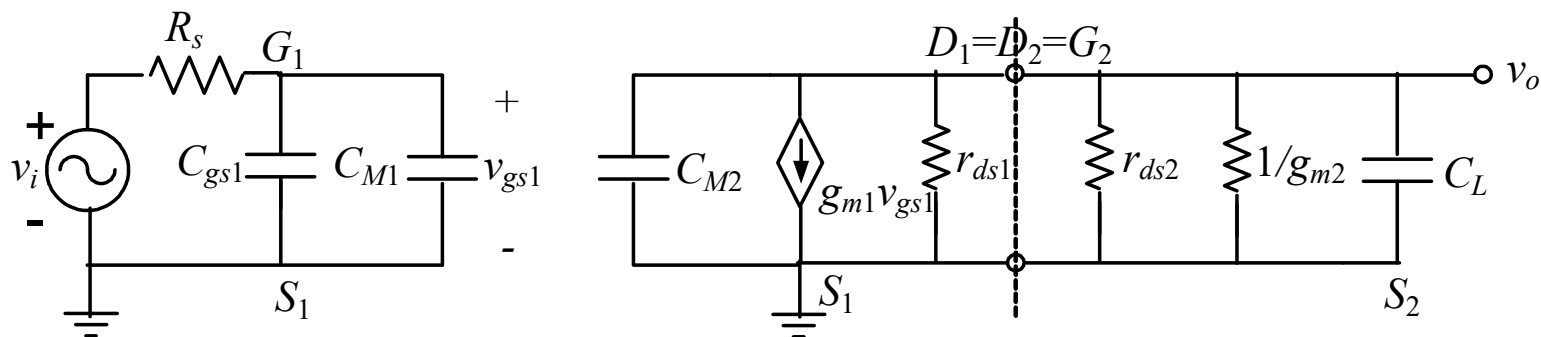


交流小信号等效电路



PMOS二极管负载

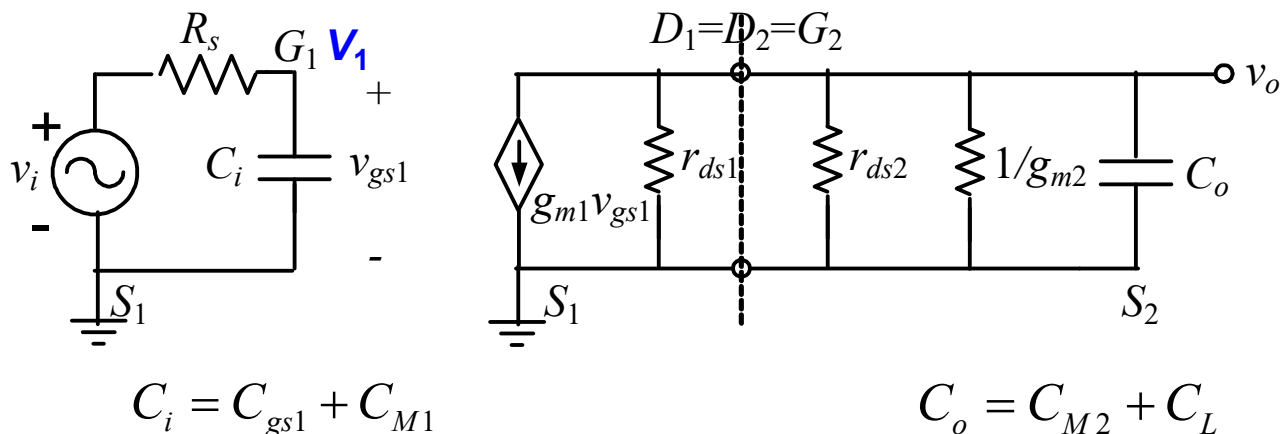
应用密勒定理化简



$$\left( C_{M_1} = C_{gd_1} \left[ 1 - A(s) \right] \right) \gg C_{gd_1} \quad \left( C_{M_2} = C_{gd_1} \left( 1 - \frac{1}{A(s)} \right) \right) \approx C_{gd_1}$$



# 高频响应



围绕结点  $G_1$ 、输出节点  $V_o$  列写  $KCL$  方程

$$\left. \begin{aligned} \frac{V_1 - V_i}{R_s} + sC_i V_1 &= 0 \\ g_{ds1} V_o + g_{ds2} V_o + sC_o V_o + g_{m1} V_1 + g_{m2} V_o &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = - \frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \frac{1}{(1 + sC_i R_s)} \frac{1}{\left( 1 + sC_o \frac{1}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \right)}$$

# 高频响应

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \frac{1}{(1 + sC_i R_s)} \frac{1}{\left(1 + sC_o \frac{1}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}}\right)}$$

$$\tau_i = R_s C_i \quad \tau_o = \frac{1}{g_{m1} + g_{ds1} + g_{ds2}} C_o$$

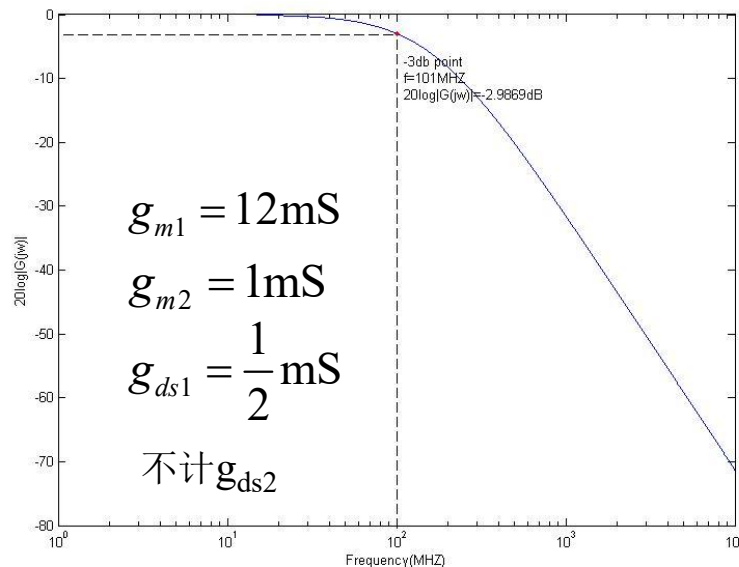
$$\omega_i = 1/\tau_i, \quad \omega_o = 1/\tau_o$$

$$G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega}$$

$$= -\frac{g_{m1}}{g_{m2} + g_{ds1} + g_{ds2}} \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_i}\right)} \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_o}\right)}$$

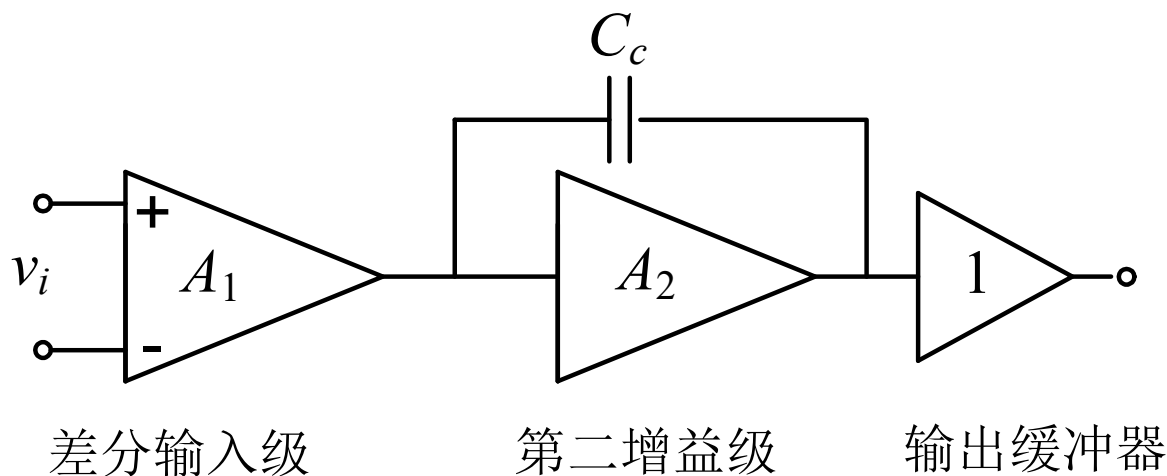
$$\omega_i = 1/\tau_i = 800 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$\omega_o = 1/\tau_o = 1350 \times 10^6 \text{ rad/s}$$



由于存在  $C_{gd}$ ，极点减小，但是输入极点减小更加明显 → 极点分离

# 二级运放原理框图

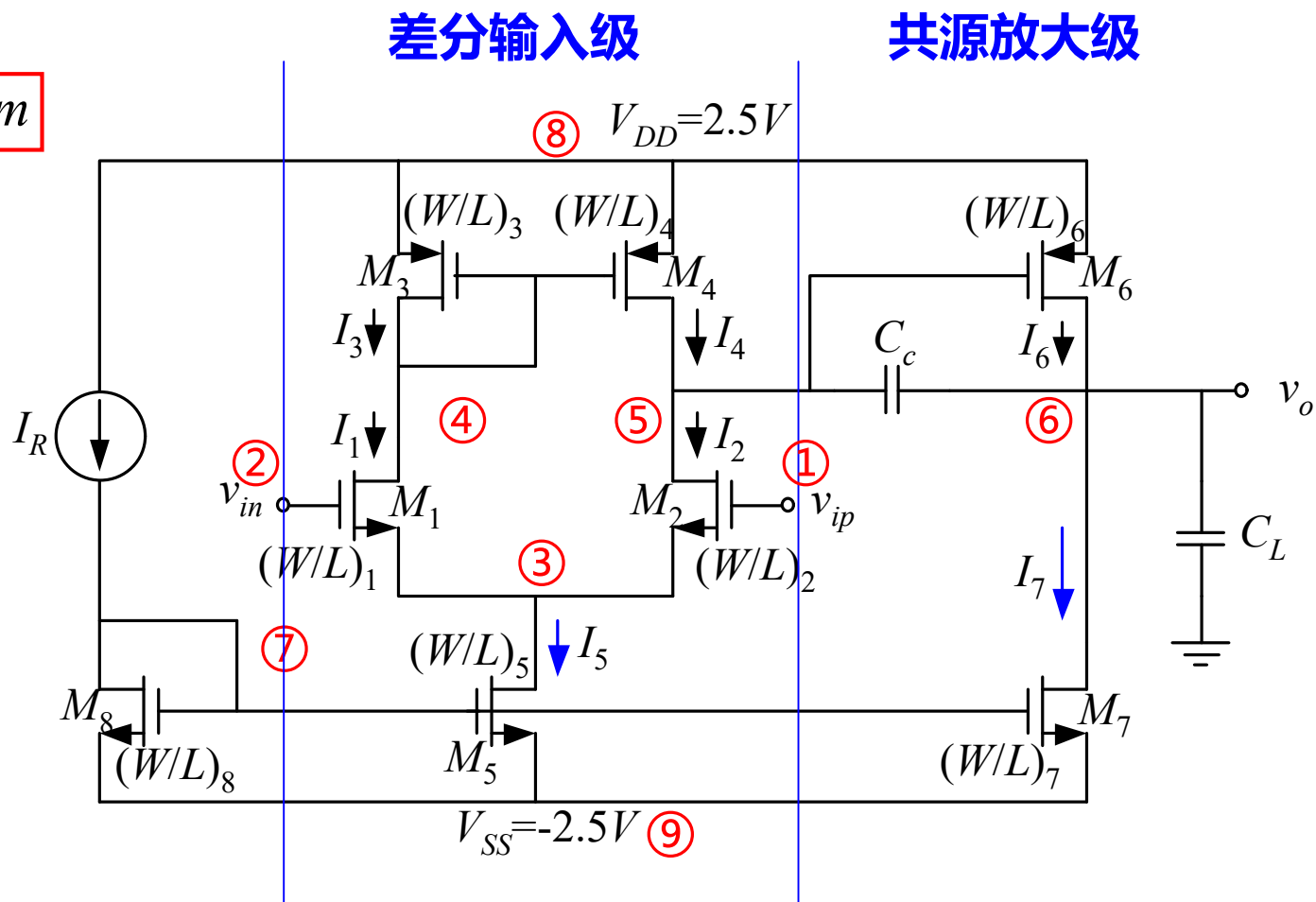


1. 差分输入单端输出级
2. 有源负载共源放大级
3. 输出缓冲器

- ◆ 电容 $C_c$ ，密勒补偿电容
  - 与共源放大管自身的 $C_{gd}$ 并联
  - 极点分离
  - 电容越大 $C_c$ ，第二级增益越大，极点分离作用越明显

# 二级运放电路

$$L = 1\mu m$$



# 二级运放设计方程

确保相位裕度大于60° 要求:

$$C_c \geq 0.22C_L(a) \quad \frac{g_{m6}}{g_{m2}} > 10(b)$$

单位增益带宽  $GBW = \frac{g_{m1}}{C_c}(c)$

摆率方程  $SR \approx \frac{I_5}{C_c}(d)$

差分放大级增益  $A_{v1} = -\frac{g_{m1}}{g_{ds2} + g_{ds4}}(e)$

共源放大级增益  $A_{v2} = -g_{m6} \frac{1}{g_{ds6} + g_{ds7}}(f)$

总增益

$$A_{v1} = A_{v1}A_{v2} = \frac{g_{m1}}{g_{ds2} + g_{ds4}} \frac{g_{m6}}{g_{ds6} + g_{ds7}}(g)$$

共模输入范围

$$V_{cm,max} = V_{DD} - \sqrt{\frac{I_5}{\beta_3}} - |V_{T03}|(\max) + V_{T1}(\min)(h)$$

其中  $\beta_3 = \mu_{o.p} C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right)_3$

$$V_{cm,min} = V_{SS} + V_{DS5,sat} + V_{GS1}$$

其中  $\beta_1 = \mu_{o.n} C_{ox} \left( \frac{W}{L} \right)_1$

$$V_{DS5} = V_{in}(\min) - V_{SS} - \sqrt{\frac{I_5}{\beta_1}} - V_{T1}(\max)(i)$$

共模抑制比

$$CMRR = \frac{A_{vd}}{A_{vc}} = \frac{2g_{m1}g_{m3}}{(g_{ds2} + g_{ds4})g_{ds5}}(j)$$

# 二级运放设计方程

零点与极点:

零点  $z = \frac{g_{m6}}{C_c}(k)$

第一极点  $p_1 \approx \frac{1}{g_{m6}R_1R_2C_c}(l)$

第二极点  $p_2 \approx \frac{g_{m6}}{C_1 + C_2}(m)$

静态功耗  $P = (V_{DD} - V_{SS})(I_5 + I_6)(n)$

此组设计方程中，电路各性能参数均表示为跨导 $g_m$ 、漏源输出电导 $g_{ds}$ ，以及电流 $I$ 的函数，或直接表示成栅极宽度 $W$ 、长度 $L$ 的函数。因为 $g_m$ 、 $g_{ds}$ ， $I$ 与 $(W、L)$ 的函数关系是确定的，所以此组设计方程都可用关于 $W、L$ 的函数表示

此组设计方程就是确定二级运放器件参数的约束条件当然，上述约束条件并非完全，还可以列出其它的约束条件，如建立时间、电源电压抑制比，噪声、占用芯片面积等

问题是提供约束条件的方程数大于待求的未知量( $C_c$ 与 $(W/L)_i$ ,  $i=1, 2, \dots, 8$ )。

业已提出了多种确定待求变量的方法，差别是选取哪几个方程确定待求变量。

下面推荐艾仑(P.E.Allen CMOS Analog Circuit Design)提出的方法